文章编号:1000-7032(2022)04-0583-08

侧向微结构宽脊波导分布反馈 1.06 µm 半导体激光器

郭郅冬,范杰*,王海珠,邹永刚,马晓辉 (长春理工大学 高功率半导体激光国家重点实验室,吉林长春 130022)

摘要:为了改善宽脊波导半导体激光器侧模特性和光谱特性,提出了一种具有侧向微结构脊波导和高阶脊表 面光栅的分布反馈半导体激光器。该激光器在宽脊波导的两侧刻蚀微结构区,基于各阶侧模光场分布不同的特 性,增大了谐振腔内基侧模与高阶侧模的损耗差,消除了远场光斑"多瓣"现象并且输出功率有所提升;同时,借 助高阶脊表面光栅,器件的线宽得到了进一步压窄。在脊波导宽度 50 μm、腔长 1 mm 的情况下,与宽脊波导半 导体激光器相比,制备的激光器件在 0.6 A 驱动电流下实现了对高阶侧模的抑制,输出功率、斜率效率、电光转 换效率分别提升了 16.4%、17.9%、15%,并且光谱特性得到了有效的改善,光谱线宽约为 39 pm。

关 键 词: 半导体激光器; 侧向微结构; 高阶 Bragg 光栅; 侧向模式; 窄线宽; 远场光斑 **中图分类号:** TN248.4 **文献标识码:** A **DOI**: 10.37188/CJL.20220009

Wide-ridge Waveguide Distributed Feedback 1.06 μm Semiconductor Laser with Lateral Microstructure

GUO Zhi-dong, FAN Jie*, WANG Hai-zhu, ZOU Yong-gang, MA Xiao-hui

(State Key Laboratory of High Power Semiconductor Laser, Changchun University of Science and Technology, Changchun 130022, China) * Corresponding Author, E-mail: fanjie@ cust. edu. cn

Abstract: In order to improve the lateral mode and spectral characteristics of wide ridge waveguide semiconductor laser, in this paper, a distributed feedback semiconductor laser with lateral microstructure ridge waveguide and high-order surface grating is proposed. In order to make the device have better lateral modes and narrow line width, two microstructure regions are introduced to both sides of the ridge waveguide. Due to the different optical field distribution of each order lateral modes, the introduction of microstructure regions increases the loss difference between the fundamental lateral mode and the higher-order lateral modes. Therefore, The "multilobe" phenomenon of far-field spot is eliminated, and the output power is improved. At the same time, with the help of high-order surface grating, the linewidth of the device is further narrowed. In the case of a ridge waveguide width of 50 μ m and a cavity length of 1 mm, the high-order lateral modes are suppressed. The output power is increased by 16.4%, the slope efficiency is increased by 17.9%, the electro-optic conversion efficiency is increased by 15% and an output near the fundamental lateral mode at 0.6 A. Compared with the conventional semiconductor device, the spectral characteristics have been effectively improved, the spectral linewidth is about 39 pm.

Key words: semiconductor laser; high order Bragg grating; lateral microstructure; lateral mode; narrow line width; far-field spot

基金项目: 吉林省科技发展计划(20210201030GX,20210201089GX)资助项目

收稿日期: 2022-01-10;修订日期: 2022-01-25

Supported by Jilin Science and Technology Development Plan(20210201030GX,20210201089GX)

1引言

半导体激光器因具有体积小、电光转换效率高、重量轻、可靠性高、寿命长、可直接电流驱动等优点,是激光通信应用的理想光源元件^[1-3]。为提升激光通信设备的性能,激光光源需尽可能具备较窄的线宽和较好的侧模特性。例如,波分复用光纤传输系统在工作时,窄线宽、基侧模激光光源可以在增加信号传输距离的同时降低光纤的色散损耗。因此,窄线宽、基侧模半导体激光器件成为光电子领域的研究热点之一^[48]。为获得窄线宽、基侧模的半导体激光,激光器件通常采用窄脊波导和分布式反馈光栅(DFB)的结构设计^[9-12]。

2016 年,法国Ⅲ-V实验室联合瑞士纽夏特 大学报道了一种内置光栅脊波导 DFB 半导体激 光器^[13],采用4 µm 脊宽和周期为 273 nm 的内置 光栅,在40 mW输出功率下实现了小于0.0021 pm 线宽的基侧模激光输出,此时器件的工作波长 为 894 nm。与内置光栅脊波导 DFB 半导体激光 器相比,表面光栅 DFB 半导体激光器可以简化器 件的制备工艺,提高器件的可靠性,实现器件窄线 宽的基侧模激光输出^[14-15]。2017年,德国 FBH 研究所 Kang 等制备了一种侧向耦合光栅 DFB 半 导体激光器,采用2 µm 的脊宽和周期为 808 nm 的侧向耦合 DFB 光栅,在 404 nm 的工作波长下, 实现了小于 0.06 nm 线宽的基侧模激光输出^[16]。 2019年,阿卜杜拉国王科技大学 Jorge 等研制的 侧向耦合光栅 DFB 半导体激光器^[17]采用4 µm 脊波导宽度,在513 nm 工作波长下,实现了连续 功率14 mW、线宽31 pm的基侧模激光输出。虽 然窄脊波导结构可以有效地改善激光器件的侧模 输出特性,但较小的端面出光面积限制了器件输 出功率的提升。

为改善窄脊半导体激光器的输出功率难以提升的现象,近年来有研究表明,在宽脊波导两侧刻 蚀侧向微结构,可以在保证较好侧模特性的同时, 有效地提升器件的输出功率。2009年,伊利诺伊 大学 Crump 等发现,在器件表面刻蚀微结构^[18]可 以有效地过滤高阶侧模,改善器件的基侧模输出 特性。2016年,长春光机所 Rong 等通过在脊波 导表面刻蚀微结构,在 40 μm 脊波导宽度下实现 了连续功率 338 mW 的基侧模激光输出^[19]。 2018年,柏林工业大学 Miah 等提出了一种鱼骨 型脊波导半导体激光器^[20],采用 35 µm 脊宽,在 高于 700 mW 的连续输出功率下实现了基模输 出。目前,针对微结构的侧模调控研究多集中在 波导结构设计方面,应用于 DFB 半导体激光器的 报道较少。

本文提出了一种具有侧向微结构脊波导和高 阶脊表面光栅的 DFB 半导体激光器(LMWR-DFB),借助侧向微结构,增大宽脊波导内基侧模 与高阶侧模的损耗差,实现近基侧模输出下功率 的提升;通过高阶脊表面 DFB 光栅设计,在压窄 输出激光线宽的同时降低器件制作工艺难度。

2 器件制备及原理分析

2.1 器件结构

图 1 (a) 所示为 LMWR-DFB 器件结构示意 图。该器件在脊宽 R_w 为 50 µm 的宽脊波导的两 侧各刻蚀 10 µm 宽的微结构区,微结构区的刻蚀 深度为 W_m 。在微结构区内周期排列的三角形微 结构作用下,谐振腔内基侧模和高阶侧模的损耗 差将被增大,通过器件内模式竞争机制,最终实现 激光器件近基侧模的输出。为调制激光器件的光 谱特性,实现窄线宽激光的输出,在脊波导表面刻 蚀有 58 阶 Bragg 光栅,光栅的周期 Λ 为 9.8 µm, 占空比 γ 为 0.27。脊的刻蚀深度为 600 nm。谐 振腔的长度为 1 mm。为了避免后续工艺对光栅 形貌的影响,在脊表面光栅的两侧,制备形成器件 的 P 面电极。制作器件所使用的外延片采用 $In_{0.34}$ GaAs/GaAs_{0.83} P 单量子阱结构,器件外延详 细结构参数如表 1 所示。





Fig. 1 DFB wide-ridge waveguide semiconductor laser with lateral microstructure

Tab. 1

表1 外延层结构参数

Structure parameters of epitaxial layer

Number	Туре	Material	Thickness d/nm
1	Сар	GaAs	80
2	p-cladding	n-Al _{0.5} GaAs	800
3	p-cladding	n-Al _{0.5} GaAs	200
4	p-waveguide	Al _{0.3} GaAs	500
5		GaAs	1.7
6		GaAs _{0.83} P	6
7	Active region	In _{0.34} GaAs	6
8		GaAs _{0.83} P	6
9		GaAs	1.7
10	n-waveguide	Al _{0.3} GaAs	500
11	n-cladding	$n-Al_{0.5}GaAs$	200
12	n-cladding	n-Al _{0.5} GaAs	800

2.2 器件结构基本原理与仿真

借助 Pics3D 数值模拟仿真软件,图 2(a)给



出了宽脊波导半导体激光器(WR-LD)谐振腔内 模式特性与脊波导宽度和模式有效折射率之间 的关系。脊波导宽度对于器件的侧向模式特性 具有直接影响。由图中可以看出,随着脊波导 宽度的增加,谐振腔内形成的高阶侧模数量将 逐渐增多。

图 2(b)给出了各阶侧模的横向光场强度分 布和光斑情况。对于基侧模,横向光场强度呈 高斯分布,光斑近似椭圆形。一阶侧模的光场 强度在横向上存在两个峰值,光斑中间产生断 点,光斑被一分为二。随着侧模阶数的增大,其 光场强度在横向上存在的峰值数量逐渐增多, 光斑的分裂愈加严重。随着侧模数量增多,器 件谐振腔内的模式竞争加剧,输出激光的光斑 将产生"分瓣"现象,致使激光器件的侧模特性 变差。宽脊波导将导致器件内存在高阶侧模, 通过在脊波导两侧刻蚀侧向微结构可以对高阶 侧模起到限制作用。



图 2 WR-LD 的侧模特性。(a)脊波导宽度对侧模的影响;(b)各阶侧模的光场分布。

Fig. 2 Lateral mode characteristics of WR-LD. (a) The influence of ridge waveguide width on the lateral mode in the cavity. (b) Optical field distribution of lateral modes.

在脊波导两侧刻蚀侧向微结构后,脊波导中 传输的光子将受到侧向微结构的影响。借助时域 有限差分 Lumerical 软件获得了侧向微结构对各 阶侧模的影响情况,如图 3 所示。图中纵坐标表 示脊波导宽度,脊宽与微结构刻蚀宽度之和固定 为50 μm,光源从左至右入射。由图 3(a)可以看 出,由于侧向微结构的存在,脊波导内两侧传输的 光将被损耗掉。对于高阶侧模,由于在脊波导两 侧具有更强的光场强度,侧向微结构将会带来更 大的损耗,如图 3(b)、(c)所示。

图 4 给出了对于不同的脊波导两侧微结构区 宽度 W_m,侧模损耗与模式阶数的关系。微结构所 引起的损耗由 1 - R - T 计算得出,其中 R 和 T 分 别代表微结构对模式的反射率和透射率。不难理 解,随着 W_m 的增加,脊波导内各阶侧模的损耗将 逐渐增大。 $W_m = 0 \mu m$ 时,基侧模与各阶侧模的 损耗均约为 0.1%。当 $W_m = 5 \mu m$ 时,基侧模的 损耗为 2.78%,一阶侧模损耗为 7.32%,基侧模 损耗与一阶侧模损耗的差值仅为 4.54%。当 W_m 增加至 $10 \mu m$ 时,虽然各阶侧模的损耗都有所提 高,但基侧模损耗与一阶侧模损耗的差值大幅增 加至 25.34%。在激光器件谐振腔内模式竞争的 作用下,较大的基侧模与高阶侧损耗差有利于增 大高阶侧模的阈值增益,抑制高阶侧模的激射。



图 3 侧向微结构脊波导中各阶侧模的光场分布(W_m = 10 μm)。(a)基侧模;(b)一阶侧模;(c)四阶 侧模。

Fig. 3 Optical field distribution of lateral modes in the ridge waveguide with lateral microstructure. (a) Fundamental lateral mode. (b) 1st order lateral mode. (c) 4th order lateral mode.

当 W_m 进一步增加至 15 μm 时,基侧模损耗由 10 μm 的 13.7% 大幅提升至 50.3%,基侧模与一阶侧模损 耗差值降低至 21.91%。为了确保基侧模和高阶侧 模之间存在一个较大的损耗差并且基侧模的损耗较 小,最终确定微结构的刻蚀深度为 W_m = 10 μm。



图 4 微结构区宽度与各阶侧模损耗的关系



为实现激光线宽的控制,LMWR-DFB 器件在 脊波导表面引入了周期为9.8 µm、占空比为0.27 的高阶 Bragg 光栅。借助高阶 Bragg 光栅对谐振 腔内光子的分布反馈作用,选择出所需波长的光 子参与振荡,实现激光线宽的压窄。图5(a)给出 了光栅刻蚀深度对反射特性的影响。刻蚀深度的 增加增强了光栅对脊波导内光子的衍射作用,随 着刻蚀深度由 100 nm 增加至 600 nm 附近,高阶 光栅的峰值反射率由 2.5% 增大至 28.5%。虽然 较大的刻蚀深度可以增大高阶光栅的峰值反射 率,但同时也将导致光栅具有较大的衍射损耗。 由图 5(b)可知,在刻蚀深度小于 600 nm 时,光栅 的衍射损耗较小。当刻蚀深度增加至600 nm 时, 光栅损耗增加至20%附近。此后,随着刻蚀深度 的进一步增加,光栅损耗急剧增大。刻蚀深度为 1 000 nm 时,光栅损耗达到 74.8%。为确保光栅 能提供较高的反射率,同时所造成的衍射损耗相 对较小,经考虑最终确定光栅刻蚀深度为600 nm。



图 5 光栅刻蚀深度与反射特性和损耗特性的关系。(a)反射特性;(b)损耗特性。

Fig. 5 Relationship between grating etching depth and reflection and loss characteristics. (a)Reflection characteristic. (b)Loss characteristic.

此外,相比于通常需要借助电子束、纳米压印等工艺 制作的低阶表面光栅,高阶表面光栅的制作可以采 用紫外光刻工艺,降低了器件光栅的制作工艺难度。

2.3 器件制备

在器件制备工艺中,首先采用紫外曝光和电 感耦合等离子体(ICP)干法刻蚀形成带有侧向微 结构的脊波导;接着再次借助紫外曝光和 ICP 干 法刻蚀在脊波导表面制备出高阶光栅,在器件表 面沉积 SiO₂ 绝缘层之后,进行 P 面电极、减薄抛 光以及 N 面电极等工艺。在相同的条件下制备 了脊宽为 50 μ m 的宽脊波导半导体激光器。制 作完成的器件 P 面向上封装到 C-mount 热沉上, 封装后的芯片如图 6(b)所示。测试过程中,借助 温控模块将器件的工作温度控制在 16 °C。



- 图 6 侧向微结构 DFB 半导体激光器实物图。(a)脊波导;(b)封装后的器件。
- Fig. 6 DFB wide-ridge waveguide semiconductor laser with lateral microstructure. (a) Ridge waveguide. (b) Picture of the device.

3 结果与讨论

3.1 器件输出特性对比分析

为了验证在脊波导两侧刻蚀微结构对器件输出特性的影响,分别对 LMWR-DFB 和 WR-LD 进行了功率测试。图7(a)给出了连续电流驱动下两种器件的电流-功率(*I-P*)测试曲线。由测试结果可以看出,在未镀腔面膜的情况下,其中 LM-WR-DFB 的阈值电流约为 100 mA, WR-LD 的阈值电流为 90 mA。在驱动电流为 0.3 A 时,LM-WR-DFB 输出功率为 98.91 mW。随着驱动电流进一步增加至 0.6 A, LMWR-DFB 获得了 239.85 mW 的输出功率和 0.46 W/A 的斜率效率。由于在脊波导两侧刻蚀了微结构,相比于 WR-LD 的206.03 mW 和 0.39 W/A 的输出功率和斜率效率,LMWR-DFB 的输出功率和斜率效率分别提升

了 16.4% 和 17.9%,由于 LMWR-DFB 的输出功率 提升,其电光转换效率也提升到了 21.6%,与 WR-LD 的电光转换效率 18.7% 相比,其电光转换效率 提升了 15%,如图 7(b)所示。经分析认为,这一方 面是因为侧向微结构的刻蚀减小了 LMWR-DFB 脊 波导的表面积,增大的注入电流密度令器件的输出 功率有所提高^[18]。另一方面,由于侧向微结构和 脊表面光栅的引入有效地消除了谐振腔内的模式 竞争,使腔内载流子分布更加均匀^[21]。



- 图 7 器件特性曲线。(a)*I-P*特性曲线;(b)电光转换效 率特性曲线。
- Fig. 7 Device characteristic curves. (a) *I-P* characteristic curves. (b) Electro-optic conversion efficiency characteristic curves.

3.2 器件模式特性测试分析

为了验证侧向微结构对腔内高阶侧模的抑制 效果。选用 CCD 成像法对远场光斑进行测试,在 输入不同电流时测得远场光斑。图 8 所示为不同 电流下器件的远场光斑情况。图 8(a)为 WR-LD 远场光斑随注入电流的变化情况。可以看出,受 脊波导宽度的影响,在驱动电流为 0.2 A 时, WR-LD 的远场光斑在中心处即存在明显的断线,光斑 呈"双瓣"分布,光场在 X 轴方向能量分布较为分 散。随着驱动电流的进一步增大, WR-LD 的远场 光斑逐步恶化。 由图 8(b) 可以看出, 在驱动电流为 0.2 A 时, LMWR-DFB 的高阶侧模得到了有效的抑制, 其远场光斑呈"单瓣", 光斑中间并无断处, 光场 中间的能量更为集中, 呈高斯分布。当驱动电流 增大至 0.4 A 时, 随着器件输出功率的提高, 谐振 腔内高阶侧模之间的竞争更为激烈, 器件远场光 斑尺寸有所展宽, 但仍呈"单瓣"状态, 保持了较 好的近基模输出状态。当器件的驱动电流进一步 增加至 0.6 A 时, 器件的远场光斑开始变差, 在 *X* 轴方向上光场中间的能量略为分散, 但远场光斑 仍未产生明显的断线。相比于 WR-LD, LMWR-DFB 的侧向发散角由 7.09°降至 5.13°, 如图 9 所 示。由此表明, 在脊波导两侧刻蚀侧向微结构可 以有效地抑制器件的高阶侧模, 令 LMWR-DFB 在 较大的驱动电流范围内保持近基侧模输出。





Fig. 8 Far-field spot of device. (a) WR-LD. (b) LMWR-DFB.





3.3 器件光谱特性

Fig. 9

为了验证高阶脊表面光栅对器件腔内纵模的

调制作用,将激光耦合进光谱仪的单模光纤进行测试。图 10 同时给出了 LMWR-DFB 和 WR-LD





的光谱特性测试结果。在驱动电流为 0.5 A 时, LMWR-DFB 的中心波长在 1 058 nm 处,此时器件 呈稳定的单模输出,如图 10(a)所示。相比于 WR-LD 的 114 pm 3 dB 光谱线宽,LMWR-DFB 的 3 dB 光谱线宽被压窄至 39 pm,如图 10(b)所示。 由此可以看出高阶脊表面光栅对 LMWR-DFB 的 光谱特性起到了改善作用。

4 结 论

本文提出了一种 LMWR-DFB 激光器件,通过 在 50 μm 宽的脊波导两侧刻蚀微结构区,增大了 高阶侧模的损耗,实现了高阶侧模的抑制,有效地 消除了器件高输出功率情况下远场光斑的"多 瓣"现象;同时,借助高阶脊表面 DFB 光栅,LM-WR-DFB 的光谱线宽得到进一步的压窄。在 0.6 A 驱动电流下,相比于常规宽脊波导半导体激光器的 206.03 mW 输出功率、0.39 W/A 斜率效率、18.7% 的电光转换效率,LMWR-DFB 在保持近基模输出的情况下获得了 239.85 mW 的输出功率、0.46 W/A 的斜率效率、21.6% 的电光转换效率。相比于 WR-LD 的 114 pm 3 dB 光谱线宽,LMWR-DFB 的 3 dB 光谱线宽被压窄至 39 pm。此外,该器件采用了高阶表面光栅设计,降低了光栅的制作工艺难度。但器件性能还有待提升,后续可在结构参数及制备工艺方面进一步优化,得到更好的测试结果。

本文专家审稿意见及作者回复内容的下载地址: http://cjl.lightpublishing.cn/thesisDetails#10.37188/ CJL.20220009.

参考文献:

- [1]王立军,宁永强,秦莉,等.大功率半导体激光器研究进展 [J].发光学报,2015,36(1):1-19.
 WANG L J, NING Y Q, QIN L, *et al.* Development of high power diode laser [J]. *Chin. J. Lumin.*, 2015,36(1):1-19. (in Chinese)
- [2] 王皓,张瑞康,陆舟,等. 1.55-µm 大功率高速直调半导体激光器阵列 [J]. 光学学报, 2019,39(9):0914001-1-5.
 WANG H,ZHANG R K,LU D, et al. 1.55-µm high-power high-speed directly modulated semiconductor laser array [J].
 Acta Opt. Sinica, 2019,39(9):0914001-1-5. (in Chinese)
- [3] 杜维川,康俊杰,李弋,等. 450 nm GaN 基半导体激光器腔面反射率的优化 [J]. 光学学报, 2019, 39(6):0614002-1-4.

DU W C, KANG J J, LI Y, *et al.* Optimization of facet reflectivity of 450-nm GaN-based semiconductor lasers [J]. Acta Opt. Sinica, 2019, 39(6):0614002-1-4. (in Chinese)

[4]周强,刘金璐,谷远辉,等.量子保密通信用增益开关半导体脉冲激光器 [J]. 中国激光, 2016,43(5):0502005-1-6.

ZHOU Q,LIU J L,GU Y H, *et al.* Gain-switched semiconductor pulsed laser for quantum secure communication [J]. *Chin. J. Laser*, 2016,43(5):0502005-1-6. (in Chinese)

- [5] SODNIK Z, FURCH B, LUTZ H. Optical intersatellitecommunication [J]. IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., 2010, 16(5):1051-1057.
- [6] ZHENG J S, SHI Y C, ZHANG Y S, et al. Monolithically integrated four-channel DFB semiconductor laser array with an equivalent-distributed coupling coefficient [J]. IEEE Photonics J., 2015,7(3):2200509-1-9.
- [7] 滕云杰,宋延嵩,佟首峰,等. 基于飞艇平台激光通信系统的捕获性能研究 [J]. 光学学报, 2018,38(6):0606005-1-14. TENG Y J,SONG Y S,TONG S F, *et al.* Acquisition performance of laser communication system based on airship platform

[J]. Acta Opt. Sinica, 2018,38(6):0606005-1-14. (in Chinese)

- [8] FUNABASHI M, NASU H, MUKAIHARA T, et al. Recent advances in DFB lasers for ultradense WDM applications [J]. IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., 2004,10(2):312-320.
- [9] HOFMANN R, WAGNER V, NEUNER M, et al. Optically pumped GaInN/GaN-DFB lasers: overgrown lasers and vertical modes [J]. Mater. Sci. Eng. B, 1999, 59(1-3): 386-389.
- [10] DECKER J, CRUMP P, FRICKE J, et al. Narrow stripe broad area lasers with high order distributed feedback surface

gratings [J]. IEEE Photonics Technol. Lett., 2014,26(8):829-832.

- [11] WENZEL H, FRICKE J, DECKER J, et al. High-power distributed feedback lasers with surface gratings: theory and experiment [J]. IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., 2015,21(6):352-358.
- [12] GAO F, QIN L, CHEN Y Y, et al. Study of gain-coupled distributed feedback laser based on highorder surface gain-coupled gratings [J]. Opt. Commun., 2018,410:936-940.
- [13] MATTHEY R, GRUET F, AFFOLDERBACH C, et al. Development and spectral characterisation of ridge DFB laser diodes for Cs optical pumping at 894 nm [C]. 2016 European Frequency and Time Forum(EFTF), York, UK, 2016:1-4.
- [14] ZHU H L,XIA Y M, HE J J. Pattern dependence in high-speed Q-modulated distributed feedback laser [J]. Opt. Express, 2015,23(9):11887-11897.
- [15] VIRTANEN H, HEIKKI T, UUSITALO M, et al. Narrow-linewidth 780-nm DFB lasers fabricated using nanoimprint lithography [J]. IEEE Photonics Technol. Lett., 2018, 30(1):51-54.
- [16] KANG J H, MARTENS M, WENZEL H, et al. Optically pumped DFB lasers based on GaN using 10th-order laterally coupled surface gratings [J]. IEEE Photonics Technol. Lett., 2017,29(1):138-141.
- [17] HOLGUÍN-LERMA J A, NG T K, OOI B S. Narrow-line InGaN/GaN green laser diode with high-order distributed-feedback surface grating [J]. Appl. Phys. Express, 2019, 12(4):042007-1-4.
- [18] CRUMP P, LEISHER P, MATSON T, et al. Control of optical mode distribution through etched microstructures for improved broad area laser performance [J]. Appl. Phys. Lett., 2008,92(13):131113-1-3.
- [19] Rong J M, Xing E B, Zhang Y, et al. Low lateral divergence 2 µm InGaSb/AlGaAsSb broad-area quantum well lasers [J]. Opt. Express, 2016,24(7):7246-7252.
- [20] MIAH M J, STROHMAIER S, URBAN G, et al. Beam quality improvement of high-power semiconductor lasers using laterally inhomogeneous waveguides [J]. Appl. Phys. Lett., 2018,113(22):221107-1-5.
- [21] FAN J A, BELKIN M A, CAPASSOF, et al. Wide-ridge metal-metal terahertz quantum cascade lasers with high-order lateral mode suppression [J]. Appl. Phys. Lett., 2008,92(3):031106-1-3.



郭郅冬(1997 -),男,黑龙江黑河 人,硕士研究生,2019年于齐齐哈 尔大学获得学士学位,主要从事半 导体光电子器件方面的研究。 E-mail: 365282571@ qq. com



范杰(1982 -),男,吉林延吉人,博士, 副研究员,硕士生导师,2013 年于电 子科技大学获得博士学位,主要从事 半导体光电子器件方面的研究。 E-mail; fanjie@ cust. edu. cn